性能度量

一.前言

错误率和精度虽常用,但并不能满足所有任务需求,错误率衡量了有多少比例被判别错误, 挑出的中有多少比例

是正样本,或者所有正样本中有多少比例被挑了出来,显然,错误率和精度不够了,我们需要其他的度量方式.

二.查全率(recall)、查准率(precision)、F1

1.基础概念:

- 真正类(true positive) TP: 将真实分类为真的预测为正类(正确预测)

- 假正类(false positive) FP:将真实分类为假的预测为正类(错误预测)

- 正反类(true negative) TN:将真实分类为真的预测为负类(错误预测)

- 假反类(false negative) FN:将真实分类为假的预测为负类(正确预测)

2.混淆矩阵:

混淆矩阵		预测结果	
		正例	反例
真实情况	正例	TP	FN
	反例	FP	TN

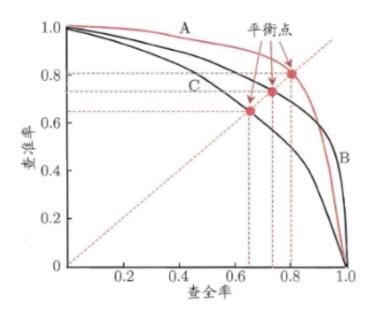
3.查准率、查全率

• 查准率: $P = \frac{TP}{TP+FP}$

• 查全率: $R = \frac{TP}{TP + FN}$

查准率和查全率是一对矛盾的度量。一般来说,查准率高时,查全率往往偏低,而查全率高时,查准率往往偏低。

4.P-R图



A、B、C三个学习器P-R曲线哪个更好呢?

- "平衡点" (Break-EventPoint,简称BEP),它是"查准率=查全率"时的取值,例如图中学习器 C 的 BEP 是 0.64,而基于 BEP 的比较,可认为学习器 A 优于B

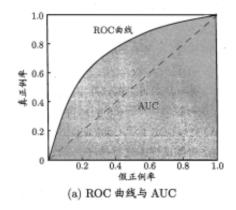
三.ROC与AUC

很多学习器是为测试样本产生一个实值或者概率预测,然后设置一个阈值进行分类的,若大于阈值则正类,否则负类(逻辑回归的二分类问题中通常阈值0.5等),这个阈值的好坏直接影响学习器的泛化能力!

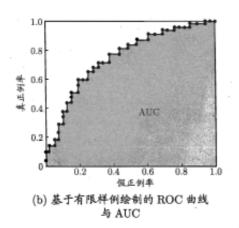
在不同的应用中,我们可以先对测试样本进行排序,"最可能"是正例的排在最先面,"最不可能"是正例的排在后面,分类问题就相当于在这个排序中以某个截断点将样本分为两个部分,前一部分是正例,后一部分是反例,然后,采用不同的截断点,例如若更重视"查准率",则选择靠前的截断点,若更重视"查全率"可选择靠后的位置截断,因此,排序的好坏,直接影响学习器在不同任务下的泛化能力的好坏,ROC就是从这个角度出发研究泛化性能的工具。

真正例率: $TPR = \frac{TP}{TP+FN}$

假正例率: $FPR = \frac{FP}{TN+FP}$



现实任务中通常是利用有限个测试样例来绘制ROC图此时仅能获得有限个(真正例率,假正例率)坐标对,无法产生上图中的光滑 ROC 曲线:



只能绘制出近似ROC曲线.绘图过程很简单:给定 m^+ 个正例和 m^- 个反例根据学习器预测结果对样例进行排序,然后把分类阔值设为最大,即把所有样例均预测为反例,此时真正例率和假正例率均为0,在坐标(0,0)处标记一个点,然后,将分类阐值依次设为每个样例的预测值,即依次将每个样例划分为正例.设前一个标记点坐标为(X,y),当前若为真正例,则对应标记点的坐标为(X, $y+\frac{1}{m^2}$);当前若为假正例,则对应标记点的坐标为($x+\frac{1}{m^2}$,y),然后用线段连接相邻点即得.

进行学习器的比较时,与P-R图相似,若一个学习器的ROC曲线被另一个学习器的曲线完全"包住",则可断言后者的性能优于前;若两个学习器的ROC曲线发生交叉,则难以一般性地断言两者孰优孰劣. 此时如果一定要进行比较,则较为合理的判据是比较ROC曲线下的面积,即AUC(Area Under ROC Curve),如图上图所示.从定义可知,AUC可通过对ROC曲线下各部分的面积求和而得.假定ROC曲线是由坐标为{(XI,yI),

(X2,Y2),...,(xm,Ym)} 的点按序连接而形成 $(x_1 = 0, x_m = 1)$,则 AUC 可估算为:

$$ext{AUC} = rac{1}{2}\sum_{i=1}^{m-1}\left(x_{i+1}-x_i
ight)\cdot\left(y_i+y_{i+1}
ight)$$

可以看出,AUC是样本预测的排序质量,所以与排序顺序有紧密联系。排序损失(loss)定义为:

$$\ell_{ ext{rank}} = rac{1}{m^+m^-} \sum_{r+6n+r^- \in D^-} \left(\mathbb{I}\left(f\left(oldsymbol{x}^+
ight) < f\left(oldsymbol{x}^-
ight)
ight) + rac{1}{2} \mathrm{I}\left(f\left(oldsymbol{x}^+
ight) = f\left(oldsymbol{x}^-
ight)
ight)
ight)$$

 m⁺:正例个数

 m⁻:反例个数

 D^+ :正例集合 D^- :反例集合

AUC = 1 - $\ell_{\rm rank}$